

Arş.Gör. MUSTAFA ERYILMAZ

Kişisel Bilgiler

Web: <https://avesis.hacettepe.edu.tr/15032>

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

- I. **Defect Classification from Electronic Card Images by Deep Learning Elektronik Kart Görüntülerinden Derin Öğrenme ile Kusur Sınıflandırması**
Eryılmaz M., Cil M., Aktürk S., Tılegi M., Tirak H., YILMAZ A., Yüksel S. E., GÖKCEN D.
30th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2022, Safranbolu, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2022

Metrikler

Yayın: 1